

EINLADUNG

zu der im Auftrag der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Dresden am

Freitag, 02.10.2026, 10:00 Uhr

Ort: Barkhausen-Bau, Raum II/26, Georg-Schumann-Str. 11, 01069 Dresden

stattfindenden öffentlichen Disputation der Dissertation von

Frau Susann Rothe

Thema der Arbeit:

Anwendung stressbasierter Elektromigrationsmodelle im Entwurf integrierter Schaltungen

Promotionskommission:

Vorsitzende: Prof. Dr. rer. nat. habil. Elizabeth von Hauff (TU Dresden)

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Lienig (TU Dresden)

2. Gutachter: Dr.-Ing. habil. Thomas Zerna (TU Dresden)

3. Gutachter: Dr. Patrick Groeneveld (Stanford University und AMD Inc., San Jose, CA , USA)

Weiteres Mitglied: Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann (TU Dresden)

Weiteres Mitglied: Prof. Dr.-Ing. Henning Heuer (TU Dresden)

Wir bitten um angemessene Kleidung!

Prof. Dr. rer. nat. habil. Elizabeth von Hauff

Vorsitzende der Promotionskommission